EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

02022887

PUBLICATION DATE

25-01-90

APPLICATION DATE

: 12-07-88

APPLICATION NUMBER

63171734

APPLICANT: MITSUBISHI GAS CHEM CO INC;

INVENTOR: KANEHARA HIDENORI;

INT.CL.

H05K 3/00 H05K 3/06 // B32B 7/02 B32B 15/08

TITLE

MANUFACTURE OF THIN COPPER FOIL CLAD CIRCUIT BOARD

ABSTRACT :

PURPOSE: To obtain a thin copper foil covered circuit board whose copper film has low thickness dispersion and high thickness accuracy by etching whole surface of a copper foil in a copper clad circuit board manufactured from the copper foil and an electric insulator at a predetermined slow speed by using a copper etchant to remove a predetermined proportion of the original thickness of the copper foil to obtain a residual thickness of desired value.

CONSTITUTION: A film, a multilayer shielding plate, etc., whose one side or both sides are covered with a copper foil having a thickness of 18 μ m, are used as copper foil clad circuit boards. As a electric insulator layer, a film or a sheet of polyester resin, etc., is used. The main agents of a copper etchant are hydrogen peroxide/sulfuric acid, iron chloride, etc., and in case where hydrogen peroxide/sulfuric acid system is used, the respective concentrations are, 2-4 μ 0% of hydrogen peroxide, 3-7 μ 0% of sulfuric acid, and at temperature of 25-50°C a copper concentration of 30-60g/l is preferable. The concentrations, the temperature, and contact quantity of the etchant onto the copper foil surface dependent of the spray pressure or the number of nozzles, are adjusted to make the etching spread slow. Thus, the etching speed is made to be 0.05-0.3 μ m, and the whole surface of the copper foil is etched to remove 25-90% of the original copper foil thickness so that the thickness variations of the frsidual copper foil are made to be within desired thickness ±1.0 μ m and high density wiring is enabled in subsequent printed wiring manufacturing process.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-22887

®Int. Cl.5 識別記号 庁内整理番号 H 05 K 3/00 Z 6921-5E 3/06 M 6921-5E |/ B 32 B 7/02 1 0 4 6804-4F 15/08 J 7310-4F ❸公開 平成2年(1990)1月25日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

劉発明の名称 薄銅箔張回路基板の製造法

②特 顧 昭63-171734

②出 願 昭63(1988)7月12日

⑫発 明 者 石 塚 孝 一 東京都千代田区丸の内 2 丁目 5 番 2 号 三菱瓦斯化学株式

母 明 者 岳 杜 夫 東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱瓦斯化学株式会社

本社研究所内

⑫発 明 者 金 原 秀 憲 東京都葛飾区新宿6丁目1番1号 三菱瓦斯化学株式会社 本社研究所内

①出 願 人 三菱瓦斯化学株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

砂代 理 人 弁理士 小堀 貞文

明細書

1. 発明の名称

薄銅箔張回路基板の製造法.

2. 特許請求の範囲

鋼箔と電気絶縁体とより製造された鋼箔張回路基板を銅ェッチング液を用い、0.01~0.3 μm/砂の速度で鋼箔全面をエッチングして、もとの鋼箔の厚さの25~90%を除去し、所望厚みに対して残存鋼箔の厚みのパラツキが±1.0 μm以内とすることを特徴とする薄銅箔張回路基板の製造法.

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、電子部品を実装するプリント配線板製造用の鋼箔と電気絶縁体とより製造された鋼箔張砂層板、鋼張フィルム、鋼張シートなどの鋼箔張回路基板や補強された鋼箔であって、厚みが数四~20m、所望厚みに対する厚みのパラッキが生1.0m以下である薄鋼箔張回路基板の製造法である。

[従来の技術およびその問題点]

鋼箔張回路基板の製造法は、鋼箔と絶縁体とを 重ね通常積層成形等によって製造され、用いる鋼 箔としては、電解法による厚み 105 mm、70 mm、35 mm、18 mm、12 mm などが量産され、アルミニウム箔 等の担体上に形成された 5 mm、 9 mm などの鋼箔も 作られている。又、圧延法による鋼箔があるが、 製造法との関係から薄くなるほど高価なものとな り実質的には35 mm 以下の厚さの箔は実用化されて いない。

このような銅箔を積層成形に用いる場合、その厚みが18 mmより薄いと数になりやすく、銅箔を絶縁体と重ね合わせる作業が極めて困難となるで発と実用化されていない。またアルミニウム箔等の担体上に形成された銅箔は、この点を改善したものであるが高価であり、更に銅箔によるプリント配線を形成する前に担体であるアルミニウム箔等の除去工程が必要という問題があった。

また、プリント配線板加工工程において塩化銅や塩化鉄などのエッチング液にて鋼箔張回路基板

を予備エッチングして顕箔を研磨した後、プリント配線板の製造工程に用いる方法が知られていたが、予備エッチングによる顕箔の除去量を多くしたり、或いは1m角などの大面積をエッチングして、薄銅張回路基板を製造することは出来なかった。

[問題点を解決するための手段]

本発明は、大型回路基板として使用可能な薄銅箔張回路基板を生産性よく製造する方法について 鋭意検討した結果、従来のエンチング法に比較し て非常に遅い速度で銅張回路基板の銅箔全面をエッチングして、もとの銅箔の厚さの25~90%を除 去する方法によって厚み精度の高い薄銅張回路基板が得られることを見出し、本発明に到達した。

すなわち、本発明は、銅箔と電気絶縁体とより 製造された銅箔張回路基板を銅エッチング液を用い、0.01~0.3 mm/秒の速度で銅箔全面をエッチングして、もとの銅箔の厚さの25~90%を除去し、所望厚みに対して残存銅箔の厚みのパラツキが±1.0 mm以内とすることを特徴とする薄銅箔張回

なるプリプレグを用いて製造されるもの、又は、 ま、アルミニウム板等に絶縁性の接着剤や接着 オルムを被覆してなるものなどである。また、通 常の銅張積層板は積層成形の圧力により、 調が補強基材の凹凸を一部反映して例えばがラス 織布基材の場合約40㎞ピッチで 4㎞程度のうねり を持ったものとなるが、このうねりを機械的に精 密研磨して取ったものを使用することもできる。

本発明の銅ェッチング液は、過酸化水素/硫酸、過硫酸塩、塩化銅スは塩化鉄などを主剤いらる水溶液であって、通常のエッチングに用いら過度では、温度を低く保つ方法、温度を低く保つ方法ではないでは、温度を低性なプレー圧力)を少なくする方法やにはスプレー圧力)を少なくする方法でエッチング液のには、変更を低下させ、0.01~0.3 μμ/砂の電面のエッチングをましくは0.03~0.20μμ/砂の電面のエッチングをましくは0.03~0.20μμ/砂の電面のである。エッチングをはの1.3μμ/砂より速いと僅かなエッチング処理時

路基板の製造法である。

以下、本発明の構成について説明する。

本発明の銅箔と電気絶縁体とより製造された銅 箔張回路基板は、特に限定はなく電子、電気材料 用として用いられている種々の市販品等いずれも 使用可能であるが、本発明の製造法を適用する場 合、通常、公称厚みが18㎞以上の銅箔を用いた片 面或いは両面銅張のフィルム、シート、繊維強化 絶縁樹脂積層板、金属芯積層板、内層にプリント 配線網を形成した多層シールド板などである。電 気絶縁体層は、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹 脂等のフィルムやシート、熱硬化性樹脂や耐熱性 の熱可塑性樹脂とガラス(Eガラス、Dガラス、 Sガラス、石英ガラス(クオーツ)その他)、セ ラミックス類 (アルミナ、窒化硼素、その他) 、 全芳香族ポリアミド、ポリイミド、セミカーポン 、フッ素樹脂、その他の耐熱性エンジニアリング プラスチックなどを一種或いは二種以上適宜併用 してなる繊維、チョップなどを用いた多孔質フィ ルム或いはシート状の補強基材とを組み合わせて

間の差によりエッチングが進行するので、所望の厚みとの公差が大きくなるばかりでなく、厚みの場所によるバラツキが大きくなる傾向があり、所定の銅箔厚みに対するバラツキ幅を±1.0 畑以内にすることが困難となるので好ましくない。また、エッチング速度が 0.01 畑/秒より遅い場合には、エッチングに時間がかかり実用的でない。

上記において、エッチング速度を遅くする方法としては、濃度、温度又は飼箔面上のエッチング液の接触量(スプレー法の場合にはスプレー圧力或いはスプレーノズル数)を低くするものであるが、温度を低くすること、エッチング液の薬剤濃度を低くすること又はこれらを組み合わせることが好適である。

このような条件を満足する具体的な例としてはエッチング液として過酸化水素/硫酸系を用いる場合、過酸化水素の濃度は 2~4w/v%、硫酸の濃度は 3~7w/v%で温度25~50℃、銅濃度30~60g/ ℓが好適である。この過酸化水素/硫酸系のエッチング剤には、過酸化水素の安定剤、銅の溶解促 進剤などの添加剤を加える方法は好ましいもので まる。このような添加剤としてはメタノールなどの 1 イール、ブタノールなどレングリコール、プロピレンがな 2 価のアルコール・グリセリン、ペンタンジオールなどの 2 価のアルコール・グリコールはどの 3 価以上のアルコール・ポリエチレングリコールなどのグリコールエーテルなどのき変素有機環状化合物類などが例に 2 代表などのき変素有機環状化合物類などが例に 通常 0.1~5 %の範囲から適宜選択される。

CuCl₂ を主剤とする塩化第二銅エッチング液の場合には例えば CuCl₂・2H₂O 1.42IbとHCl(20°Be') 0.6galを溶解して水溶液 Igal としたもの(CuCl₂・2H₂O 170g/ ℓ 、HCl 19w/v %の水溶液) 程度の濃度以下とした水溶液を用い、温度30~40℃で行う方法が例示される。

NH.OH, NH.C1, Cu, NaC102, NH.NO3などを含む 水溶液の所謂「アルカリエッチング液」の場合に は例えば NH.OH 3mol/ℓ、 NaC102 10mol/ℓ、

ら析出し易い欠点があり、塩化第二鉄エッチング 液では溶解銅濃度の変化によりエッチング速度が 大きく変化する欠点があり、更にクロム酸/硫酸 エッチング液の場合、積層板の樹脂を侵すという 欠点があるので、本発明においては過酸化水素/ 硫酸系のエッチング液が液管理の点や公害などの 点から最も好ましい。

NH.Cl $1mol/\ell$ 、NH.HCO。 $1mol/\ell$ 、NH.NO。 $1mol/\ell$ 民度の決定以下とし、水溶液中のCu決度を 10~lb/gal(74.89 g/ℓ)以下、温度 $30\sim45$ でに保つ方法、又は通常の液濃度としてエッチング温度を $20\sim30$ で程度にする方法が例示される。

 $(NH_*)_2S_2O_*$ を主剤とする過硫酸塩エッチング液の場合には例えば $(NH_*)_2S_2O_*$ $21b/ga1(240g/\ell)$ 程度の濃度以下とした水溶液を用い、 $20\sim35$ ± 0 温度で行う方法が例示される。

塩化第二鉄を主剤とするエッチング液の場合、 40° Be の塩化第二鉄液に、35% HCl $20\sim1vol\%$ 加えた液又はこれを水で希釈した液を用い、 $20\sim35$ Cで行う方法が例示される。

クロム酸/硫酸エッチング液の場合には例えば CrO₃ 240g/ℓ、Na₂SO₄ 40.5g/ℓ、H₂SO₄(96%) 180 g/ℓ程度の濃度以下とした水溶液を用いる方 法が例示される。

しかしながら例えばアルカリエッチング液では 、液の安定性が悪いという欠点があり、過硫酸塩 エッチング液ではエッチングされた飼が水溶液か

上記に詳細に説明した方法によりエッチング速度を 0.05 ~0.3 μmの速度で銅箔全面をエッチングして残存銅箔の厚みバラツキを所定厚みの±1.0 μmとし、その後のプリント配線製造工程における高密度の配線の形成を可能とする。例えば厚さ 9μm~3 μm程度の薄鋼張板は、公称厚さ±18μm(1/2 0.2) の銅箔を使用した銅張積層板をエッチングすることにより容易に高厚み精度で製造され、

しかも元の銅張穰層板の接着力はそのまま生かさ れたものとできるものである。また、厚さ12畑~ 20 四程度の銅張板は、公称厚さ±35 四(1 02)の銅 箔を使用した銅張袞層板をエッチングすることに より同様に製造される。

上記したエッチング剤で処理した積層板の鋼箔 面は清浄化した後、適宜乾燥し、銅箔面の保護の ために防錆剤の塗布や剝離可能な樹脂による被覆 を行う。

ここに清浄化とは、中和、酸洗浄、水洗、湯洗 などの公知の不純物の除去法でよく、用いた銅ェ ッチング液の安定剤その他の成分を考慮して適宜 選択するが、通常は中和→酸洗浄→(防錆或いは 保護膜被覆)を行うのが好ましい。

適宜乾燥した後、本発明の防錆剤或いは剝離可 能な樹脂により銅箔面を保護する。防錆剤として は公知の銅の防錆剤が挙げられ、ペンゾトリアゾ ールなどのアゾール化合物が挙げられ、これに界 面活性剤等を適宜併用したものが例示される。又 、剝離可能な樹脂としては、ポリエチレン、ポリ

三菱瓦斯化学倒製、FES-6000、H2O2=7.78w/v%, H 2SO4=11.7w/v%)の3倍希釈液を用い、下記条件で エッチングした。

- ・エュチング条件.
 - ・温度 30 C ・スプレー圧力
- 上面 1.5 kg/cm. 下面 1.3 kg/cm.
- · Cu = 40g/ & ・エッチング速度 0.18 /sec.

ついで、中和→酸洗浄→水洗した後、水溶性の 防錆剤 (例えば、C. B. ブライト (三菱瓦斯化学) 製)、コロミンCB(花王アトラス㈱製など)を用 いて、防錆処理をして、渦電流式膜厚計(電測工 業㈱製、ダーメス渦電流式膜厚計、型式 DS-1)で 飼箔の厚みを測定することにより、第1表に記載 の薄銅張板を連続して10枚製造した。

比較例1

実施例1において、エッチング液としてFES-60 00の原液を用い、エッチング条件を下記とする他 は間様とした。結果を第1表に示した。

- ・エッチング条件. ・温度 50 C ・スプレー圧力
 - 上面 1.5 kg/cd. 下面 1.0 kg/cd.
 - · Cu = 40 g/l. ·エッチング速度 0.63 /sec.

プロピレン、エチレンープロピレン樹脂、エチレ ンー酢酸ピニル樹脂、塩化ピニリデン、ポリアク リレート共重合体、1,2-ポリブタジエン樹脂、ポ リエステル樹脂、その他の熱可塑性樹脂製のフィ ルム類やフォトレジストフィルム;パラフィンワ ックス、ポリエチレンワックス、ロジン、低分子 量ポリスチレンなどの汎用溶媒溶解性の樹脂類; フォトレジスト樹脂液などが例示され、洗浄され た銅箔面に直接圧着などしても良いし、前記の防 錆処理した面にさらに圧着などして銅箔面を被覆 する。

(実施例)

以下、実施例、比較例により本発明を具体的に 説明する。なお、エッチングした銅箔の厚みは、 うず電流方式で測定した。

実施例1

1020×1020mmで板厚 1.6mm、公称18mm鋼箔(日 鉱グールド社、TC箔)を両面に張ったガラス布基 材ェポキシ樹脂積層板を水平スプレーエッチング マシンを用い、過酸化水素/硫酸エッチング液(

第1表

			元板	実1	比1
飼箔 厚さ µm	上面	10枚平均 min. max.	21 	8.·8 8.·2 9.·2	8. 9 7. 9 9. 6
	下面	10枚平均 min. max.	21 	8. 8 8. 3 9. 4	9. 0 7. 9 9. 9
銅箔剝離強度 (kg/cm)			1. 0	1.0	

比較例2

公称厚さ 9μαの片面接着処理電解銅箔を用いて 実施例と同様の両面板10枚を、40kg/cm/、170 で 、 2時間の積層成形条件で製造した。 9㎞銅箔を 皺の発生なしに取り扱うことは困難を極め、積層 成形品の30%に皺が発生した。得られた両面板の 測定結果を第2表に示した。

比較例3

厚さ40㎞のアルミニウム箔に公称厚さ 9㎞の銅 メッキ並びにメッキ面を凹凸処理した箔を使用し て比較例2と同様にして両面板を製造した後、ア ルミニウム箔をエッチング除去した。得られた両 面板の測定結果を第2表に示した。

		比 2	比 3
銅箔厚さ (μm)	10枚平均 min. max.	11. 9 11. 6 12. 6	8. 8 8. 1 9. 3
銅箔別離強的	0.85	0.85	

実施例2

[発明の作用および効果]

以上、発明の詳細な説明および実施例、比較例から明瞭な如く、本発明の製造法によれば、従来のアルミクラッド銅箔を用いた場合と同等以上の銅箔厚み精度を有する薄銅張積層板が容易に製造され、しかも、銅箔の剝離強度においても優れた

ものであることが理解される。

この結果、従来は高価なアルミニウム箔等の担体上に形成された 5 mm、 9 mmなどの銅箔を使用する方法によってしか製造出来なかった薄銅張積層板を精度よく安価に容易に製造することが可能となるものであることが理解され、その産業上の意義は極めて大きいものである。

特許出願人 三菱瓦斯化学株式会社 代理人 (9070) 弁理士 小堀 貞文